С. Ф. КИБИРЕВ, С. Н. КУЛИКОВ, Г. Г. МАТУШКИН (Новосибирск)

УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ для питания импульсных инжекционных лазеров

В настоящее время полупроводниковые инжекционные лазеры вышли из стадии: лабораторных исследований и с успехом используются в практических разработках.

Одной из весьма перспективных областей применения инжекционных лазеров является использование их матриц в голографических постоянных, оперативных и ассоциативных запоминающих устройствах, в преобразователях «электрический код свет» для оптических систем обработки информации, инфракрасных прожекторах для систем ночного видения. Создание и эффективное использование матриц инжекционных лазеров во многом зависит от возможностей микроминиатюризации их цепей питания. В связи с этим для питания полупроводниковых лазеров требуется построение компактного, управляемого от логических уровней интегральных схем генератора на-качки, ток которого в импульсе на нагрузке $0,1\div0,2$ Ом может иметь значение от 1 до 80 А при длительности импульса по уровню 0,5 30÷50 нс и частоте следования импульсов порядка 3 кГц.

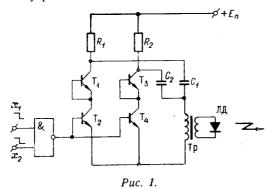
Известные генераторы импульсов для питания инжекционных лазеров на ртутных реле [1, 2], тиратронах [3], мощных полупроводниковых элементах [4, 5] не позволяют получить требуемые параметры импульсов тока при малых габаритах устройства. В данном сообщении описывается генератор накачки полупроводниковых инжекционных лазеров на основе эффекта лавинного пробоя маломощных транзисторов [6], который удовлетворяет требуемым параметрам и может быть выполнен в микроминиа-

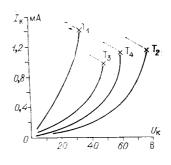
тюрном исполнении.

Принципиальная схема генератора импульсов представлена на рис. 1 и состоит из последовательно включенных транзисторов T_1 и T_2 , T_3 и T_4 ; разрядных конденсаторов C_1 , C_2 ; высокочастотного трансформатора T_p , во вторичной обмотке которого включен лазерный диод ограничительных сопротивлений R_1 и R_2 и источника питания E. Управляенной R_1 и R_2 и источника питания R_1 и R_2 и источника питания R_2 и источника питания R_3 и источника питания R_3 и источника питания R_4 и источника питания R_4 ление генератором осуществляется по базам нижних транзисторов Т2, Т4 от стандартных логических уровней напряжения интегральной микросхемы типа К1ЛБ553. При пороговых токах полупроводникового лазера до 6÷8А возможно бестрансформаторное включение лазерного диода непосредственно на место первичной обмотки трансфор-

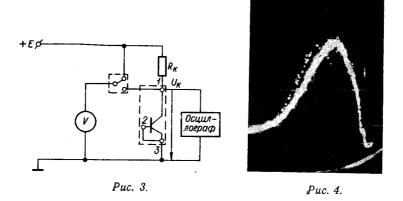
Транзисторы $T_1 \div T_4$ имеют вольт-амперные характеристики с областью отрицательного дифференциального сопротивления в пределах принятых рабочих напряжений. Для используемых транзисторов типа KT312 эти характеристики приведены на рис. 2. Транзисторы Т₁, Т₂ и Т₃, Т₄ образуют первый и второй управляемые давинные каналы, которые коммутируют верхние обкладки конденсаторов на землю. Вольт-амперные характеристики каждого из каналов определяются суммой по току вольт-амперных характеристик составляющих транзисторов и определяются напряжениями пробоя $U_{n1},\ U_{n2}$. Для предотвращения самопроизвольного пробоя транзисторов напряжение питания схемы должно выбираться таким, чтобы напряжение на коллекторах верхних транзисторов было меньше суммарного напряжения пробоя последовательно включенных транзисторов T_1 , T_2 или $\check{T_3}$, T_4 . Практически для стабильной работы генератора указанная разница должна составлять 10-20В.

Генератор работает следующим образом. В исходном состоянии на базы транзисторов T_2 , T_4 подано напряжение логического «0» и транзисторы закрыты. Под влиянием приложенного напряжения питания E через транзисторы T_1 , T_2 и T_3 , T_4 протекают неуправляемые начальные коллекторные токи, которые создают падения напряже-





Puc. 2.



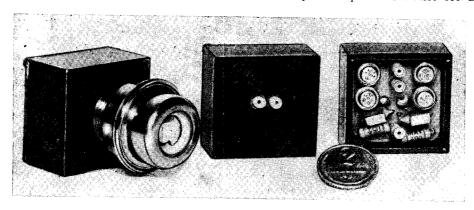
ния на ограничивающих сопротивлениях R_1 и R_2 . Конденсаторы C_1 и C_2 заряжаются до напряжений, равных разности между напряжением питания и падением напряжений на сопротивлениях R_1 , R_2 . В момент подачи на базы транзисторов T_1 , T_3 управляющего сигнала логической «1», величина которой составляет $2,4\div4$ В, транзисторы открываются и происходит пробой первого и второго лавинных каналов. Накопительные конденсаторы C_1 , C_2 разряжаются через первичную обмотку трансформатора, формируя мощный импульс тока, который поступает на лазерный диод (ЛД), увеличенный в n раз, где n— коэффициент трансформации, в описываемом случае равный 6.

После разряда конденсаторов сопротивления лавинных каналов восстанавливаются и напряжения на них под действием тока от источника питания возрастают. Если в это время базы транзисторов T_2 , T_4 будут находиться под напряжением логического «0», то конденсаторы C_1 , C_2 заряжаются до первоначального значения напряжения и остаются заряженными до появления на базах транзисторов управляющего напряжения, соответствующего логической «1». Если на базы транзисторов будет постоянно подаваться напряжение логической «1», то схема войдет в режим автогенерации. Частота генерации пределяется постоянными времени заряда емкостей C_1 и C_2 , т. е. R_1C_1 и R_2C_2 .

Для того чтобы происходило сложение токов на первичной обмотке трансформатора при разряде конденсаторов C_1 и C_2 необходимо равенство постоянных времени цепей заряда.

Отбор транзисторов по виду и напряжению пробоя выполнялся на установке, принципиальная схема которой приведена на рис. 3. Исследуемый транзистор подключался к клеммам 1, 2, 3 контактной платы $K\Pi_1$. Вольт-амперные характеристики $I_R = f(U_R)$ строились путем измерения напряжения U_R на исследуемом транзисторе при заданном сопротивлении $R_R = 100$ кОм и изменении напряжения E от 0 до 1000 В. Переход в область отрицательного сопротивления проявляется в появлении релаксационных колебаний за счет разряда емкостей коллектора-базы и монтажа через испытуемый транзистор.

Как было указано выше, практическая реализация схемы генератора проводилась на транзисторах типа КТ312. Емкость конденсаторов C_1 , C_2 принималась равной 1000 пФ, сопротивления R_1 , $R_2 - 360$ кОм, E = 400 В. На эквивалентной нагрузке трансформатора 10 Ом такой генератор дает импульс, амплитуда которого составляет 130 В,



Puc. 5.

длительность импульса по уровню 0,5—30 нс (рис. 4). Трансформатор инжекционного лазера был намотан на сердечнике МН 2000 НМ 1-17, первичная обмотка которого представляла две идентичные параллельно включенные обмотки по шесть витков из провода МГТ \emptyset 0,1 мм, вторичная обмотка в виде объемного витка замыкалась на лазере.

В экспериментах частота генерации импульсов инжекционным лазером доводилась до 3 кГц и ограничивалась временем восстановления температуры резонатора лазера. Импульсная мощность излучения полупроводникового лазера составляла 35 Вт.

Внешний вид генератора импульсов в корпусе с лазером представлен на рис. 5 и имеет габариты 28×28×15. В случае бестрансформаторного включения полупроводникового лазера генератор накачки может быть полностью выполнен в интегральном исполнении в виде гибридной тонкопленочной или толстопленочной схемы с бескорпусными транзисторами в качестве навесных активных элементов.

ЛИТЕРАТУРА

Н. Г. Гончаров, В. В. Кострюков. Генераторы импульсов тока на 100 А для питания ПКГ.— «ПТЭ» 1971, № 2.
 Н. Е. Вгомп, Е. Вопф, І. В 1 оо mgiot. Avalanche Transistors Drive Laser Diodes Hard and Fast.— "Electronics", 1966, v. 39, № 23.
 А. И. Андружко. Генератор коротких импульсов тока для питания полупроводниковых лазеров.— «ПТЭ», 1971, № 4.
 Б. Д. Копыловский, В. С. Иванов. Импульсные схемы для питания оптических полупроводниковых генераторов — «ПТЭ». 1965 № 4

ческих полупроводниковых генераторов.— «ПТЭ», 1965, № 4.

5. Кэролл. Схемы питания импульсных инжекционных лазеров.— «Электроника», 1971, № 26.

6. В. П. Дьяконов. Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах. М., «Советское радио», 1973. Поступило в редакцию 29 мая 1974 г.

УДК 621.373.535

в. и. бобрик, ю. д. коломников, б. с. могильницкий (Новосибирск)

ГЕЛИЙ-НЕОНОВЫЙ ЛАЗЕР С МНОГОПРОХОДНОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ЯЧЕЙКОЙ

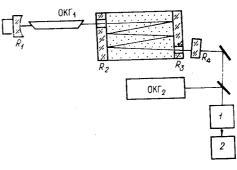
В работах [1, 2] нами сообщалось об использовании многопроходных поглощающих ячеек с целью повышения контрастности резонансов мощности в лазере с нелинейным поглощением. Повышение контрастности имеет принципиальное значение для создания высокостабильных монохроматических источников излучения. Кроме того, придания высокостаоильных монохрожатических источников излучения. Кроже того, применение многопроходных поглощающих ячеек позволяет перейти в область низкого давления $(10^{-4} \div 10^{-5} \text{ тор})$ поглощающего молекулярного газа и тем самым достигнуть высокой воспроизводимости частоты излучения порядка 10^{-14} [3].

В предлагаемой работе сообщается об эксперименте, проведенном с гелий-неоновым лазером на длинах волн $\lambda=3,39$ мкм и $\lambda=0,63$ мкм с внутренними ячейками поглощения, выполненными в виде оптической линии задержки (ОЛЗ). Для лазера с $\lambda=$ =3,39 мкм в качестве нелинейного поглотителя использовался метан на переходе $P\left(7\right)$

полосы v_3 , а для лазера с λ =0,63 мкм — иод на переходе R (127) полосы 11—5 электронного перехода Σ_{0u}^+

Экспериментальная часть. Лазер с $\lambda = 3,39$ мкм. Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1, где 1 — приемник излучения, 2 осциллограф.

Резонатор лазера был образован плоским (R_4) и сферическим $(R_1=4 \text{ м})$ зеркалами с серебряным покрытием. Зеркало R_1 укреплялось на пьезокерамике. Усилительная трубка с внутренним диаметром 3 мм и разрядным промежутком 60 см наполнялась смесью



Puc. 1.